嵌入式安全实验_固件篡改和完整性度量

1. 实验环境

- 软件部分
 - 。 boot和FW开发平台

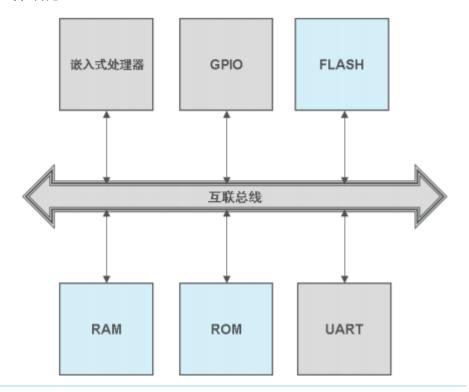
Linux adminme-virtual-machine 6.5.0-28-generic #29~22.04.1-Ubuntu SMP PREEMPT_DYNAMIC T

- 。 基于课程实验给出的Demo继续开发
- 软件编译环境: Opentitan环境(主要是其toolchain),参考 https://opentitan.org/book/doc/getting_started/index.html
- 硬件部分
 - 。仿真平台

■ 操作系统: Windows 10 Pro 10.0.18363

■ 仿真软件: ModelSim 2020.02

• 整体结构

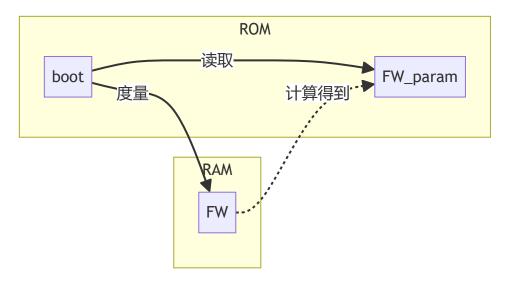


2. 实验目标

- boot和FW正常运行, boot正常启动FW
- boot对FW进行完整性度量 (可使用XOR、CRC、HASH等)
- FW实现一些简单的功能 (例如打印字符串、GPIO控制等)
- 拓展
 - 。 boot实现update FW功能,通过GPIO获取更新的FW,并覆盖FW
 - 。 利用boot的更新FW功能,模拟通过GPIO写入被篡改的FW,通过boot的完整性度量阻止FW运行

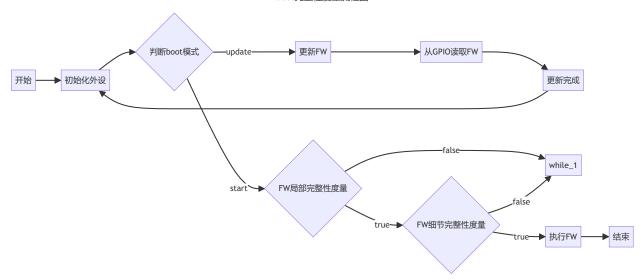
3. 实验设计

• 整体设计



- 完整性度量设计
 - 。 计算FW的完整性相关参数,将FW参数写入到ROM中,由boot读取参数来度量FW的完整性
 - 。 设计通过两次度量来验证的完整性
 - 完整性参数: FW的长度, FW的局部完整性参数, FW的细节完整性参数
 - 第一次:读取FW的长度,通过XOR计算FW的第一个、中间的(len>>1)、最后一个4字节,按照first^{center}last顺序计算得到**局部完整性参数**。检测较为明显的恶意FW。
 - 第二次:读取FW全部数据,计算CRC32的值,得到**细节完整性参数**。检测考虑到FW的每个字节

boot完整性度量流程图



。 boot中部分代码

```
void boot start(void)
{
    boot_stat_t boot_stat = BOOT_START_MODE;
    uint32_t update_data = 0;
   #ifdef CHK_FW
    check_status_t ret_val = CHECK_NOT_PASS;
   #endif
    uart_configure(115200);
    print_str("\r");
    print_str("Embedded Security BootLoader Demo...\r\n");
    boot_stat = get_boot_mode();
    if(boot stat == BOOT UPDATE FW MODE) {
        // Note: 只读一个字节, 让将一个字节写入FW的首字节
        // 主要是为了测试通过boot update FW后做完整性校验
        // 是被恶意写入的FW无法运行
       // gpio pin1 ACK
        REG32(GPIO_0_0E) = 1 << 1;
       WAIT_THREE_CYCLE;
        REG32(GPIO_0_OUT) = 1 << 1;
       WAIT_THREE_CYCLE;
        print_str("update FW ...\r\n");
        // update FW
        update_data = REG32(GPIO_0_IN);
       GET_FW_FIRST_32_B = update_data;
       WAIT THREE CYCLE;
       // reboot
       print str("\rupdate ok, reboot...\r\n");
       __asm__ volatile ("jal zero, 0x00008080");
    }
   #ifdef CHK FW
    // local
    ret_val = fw_check_local_param();
    if(CHECK_NOT_PASS == ret_val) goto lb_boot_fail;
    // detail
```

```
ret_val = CHECK_NOT_PASS;
    ret_val = fw_check_detail_param();
    if(CHECK_NOT_PASS == ret_val) goto lb_boot_fail;
   #endif
    _flash_header.entry();
   #ifdef CHK FW
   lb_boot_fail:
        BOOT_FAIL;
   #endif
}
boot_stat_t get_boot_mode(void)
{
   uint32_t gpio_0_in = REG32(GPIO_0_IN);
    /// gpio0 pin0 输入高电平 则进入更新固件
    if((gpio_0_in&(0x00000001)) == 1) return BOOT_UPDATE_FW_MODE;
    return BOOT_START_MODE;
}
```

• 完整性参数如何写入ROM

- 。 构建一个脚本工具, 功能如下
 - 编写好FW源码后,make后得到FW的bin,脚本计算FW的长度、局部完整性参数、细节 完整性参数
 - 自动生成 sec_init.S ,和boot一起编译生成boot的镜像,由 sec_init.S 向rom中写入完整性参数

```
.section .sec_param, "a"
/* 保留 */
.org 0x0
.long 0x00000000
.org 0x4
.long 0x00000000
.org 0x8
.long 0x00000000
/* FW 细节完整性参数 */
.org 0xc
.long 0xd5496fda
/* FW 局部完整性参数 */
.org 0x10
.long 0x224ab9b7
/* FW 长度 */
.org 0x14
.long 0x3f6
```

■ 然后再编译boot, 得到boot的bin, 同时由于添加了新的.section, 需要修改boot的link脚本, 在SECTION中添加新的section sec_param, 位置放中断向量表后(vectors)

```
SECTIONS {
    .vectors _boot_address : ALIGN(4) {
        KEEP(*(.vectors))
        *(.vectors)
    } > rom

    .sec_param : ALIGN(4) {
        KEEP(*(.sec_param))
        *(.sec_param)
    } > rom

...
```

。 执行效果,使用脚本 build_sw.sh 执行编译和脚本

```
echo '------' &&

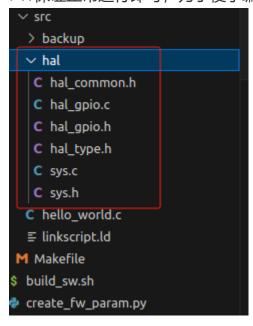
cd hello_world/ && make all &&
echo '------create fw param & boot/src/sec_init.S-----
../create_fw_param.py build/hello_world.bin
echo '-------' &&

cd ../boot_rom/ && make all && cd ../ &&
echo '-------' &&

cp ./hello_world/build/hello_world.vmem /mnt/hgfs/VM_WIN_GMEM/ && echo "- copy hell
cp ./boot_rom/build/boot_rom.vmem /mnt/hgfs/VM_WIN_GMEM/ && echo "- copy boot_rom o
```

• FW功能设计

。 FW保证正常运行即可,为了便于编码,添加了一层HAL(硬件抽象层)



。 修改了FW原本项目结构,就需要修改Makefile,修改后的如下

```
CCARGS = -std=c11 -march=rv32imc -mabi=ilp32 -static -mcmodel=medany -Wall -Werror
CC = riscv32-unknown-elf-gcc
LD = riscv32-unknown-elf-ld
OC = riscv32-unknown-elf-objcopy
OD = riscv32-unknown-elf-objdump
HEX = srec cat
FW_NAME = hello_world
FW_TOP_DIR = ./src
FW_HAL_DIR = ./src/hal
FW_BUILD_DIR = ./build
FW LINK SCRIPT = ${FW TOP DIR}/linkscript.ld
HAL SRC = $(wildcard ${FW HAL DIR}/*.c)
HAL ASM = $(patsubst ./src/%.c,./build/%.S,${HAL SRC})
HAL OBJ = $(patsubst %.S,%.o,${HAL ASM})
FW_SRC = ${FW_TOP_DIR}/${FW_NAME}.c
FW_ASM = ${FW_BUILD_DIR}/${FW_NAME}.S
FW_OBJ = ${FW_BUILD_DIR}/${FW_NAME}.o
FW_ELF = ${FW_BUILD_DIR}/${FW_NAME}.elf
FW_MAP = ${FW_BUILD_DIR}/${FW_NAME}.map
FW VMEM = ${FW BUILD DIR}/${FW NAME}.vmem
FW_BIN = ${FW_BUILD_DIR}/${FW_NAME}.bin
FW_DIS = ${FW_BUILD_DIR}/${FW_NAME}.dis
LIB = /tools/riscv/lib/gcc/riscv32-unknown-elf/10.2.0/libgcc.a
#编译
${HAL_ASM}:${HAL_SRC}
    $(CC) -S ${HAL SRC}
    for file in *.s; do \
        mv "$$file" "${FW_BUILD_DIR}/hal/$${file%.s}.S"; \
    done
$(FW_ASM): $(FW_SRC)
    $(CC) $< -S -o $@
# 汇编
${HAL OBJ}: ${HAL ASM}
```

```
$(CC) -c ${HAL_ASM}
mv ./*.o ${FW_BUILD_DIR}/hal/
$(FW_OBJ): $(FW_ASM)
$(CC) $< -c -o $@

# 链接
link: $(HAL_OBJ) $(FW_OBJ)
${LD} -Map ${FW_MAP} -T ${FW_LINK_SCRIPT} -o ${FW_ELF} $(FW_OBJ) $(HAL_OBJ) ${L

all: link
${OC} -O binary ${FW_ELF} ${FW_BIN}
${OD} --disassemble-all --headers --line-numbers --source ${FW_ELF} > ${FW_DIS}
${HEX} ${FW_BIN} --binary --offset 0x0 --byte-swap 4 --fill 0xff -within ${FW_B}

clean:
    rm ${FW_ASM} ${FW_OBJ} ${FW_ELF} ${FW_MAP} ${FW_VMEM} ${FW_BIN} $-f
    rm ${FW_BUILD_DIR}/hal/*.s -f
    rm ${FW_BUILD_DIR}/hal/*.o -f
```

。 FW实现的简单功能

- 打印字符"Hi UCAS"
- 初始化的GPIO_0 Pin12和Pin31
- 死循环执行: Pin12输出高电平,Pin31输出低电平,延时8us后, Pin12和Pin31电平反转, 再延时24us
- 。 FW部分代码

```
int main(void)
{
   print_str(
      "||||_ _||||/ __|\\ / __|\r"
      "| |_| | | | | / \\// /_\\ \`--. \r"
      "| _ | | | | | | _ | `--. \\\r"
      "\\_| |_/\\___/ \\___/ \r"
   );
   init_gpio_0(GPIO_PIN_n(12)|GPIO_PIN_n(31));
   print_str("[init] gpio ok >\r");
  while (1)
   {
      set_gpio_0(GPIO_PIN_n(12));
      reset_gpio_0(GPIO_PIN_n(31));
      delay_us(8);
      reset_gpio_0(GPIO_PIN_n(12));
      set_gpio_0(GPIO_PIN_n(31));
      delay_us(24);
   }
   return 0;
}
```

4. 实验测试

- FW完整性度量测试(建立ModelSim工程步骤略),使用项目默认的 soc_top_tb.v 作为激励文件 (Testbench)
 - 。准备了3个FW,1个为正式版本,其他2个都被篡改了

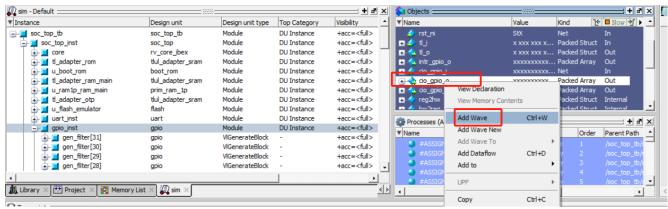
正式版本,没有修改的
print_str("[init] gpio ok\r");
- param_local(XOR): 0x224aecf8
- param_detail(CRC32): 0x735f9f5f

修改的FW,通过XOR可以检测的
修改为 print_str("[init] gpio ok >\r");
- param_local(XOR): 0x224ab9b7
- param_detail(CRC32): 0xd5496fda

修改的FW,通过CRC32可以检测的
修改为 print_str(">init] gpio ok\r");
- param_local(XOR): 0x224aecf8

- param detail(CRC32): 0x3047cfce

。添加 cio_gpio_o 输出到Wave, 为了FW正常启动后输出的波形



- 。 启动仿真, 等待运行结果 (串口打印、波形输出)
 - 串口输出,通过了完整性校验

```
Transcript =
VSIM 13> run -all
# Load BooRom Firmware: boot rom.vmem
# Load HelloWorld Firmware: hello world.vmem
# Embedded Security BootLoader Demo...
# *FW check(L)
# - FW len: 0X000003F4
# - FW param(L): 0X224AECF8
 - FW calc val(L): 0X224AECF8
FW check(L): Pass
 *FW check(D)
# - FW param(D): 0X735F9F5F
# - FW calc val(D): 0X735F9F5F
# FW check(D): Pass
 [init] gpio ok
VSIM 14>
```

■ 波形输出,符合FW中的预期



- 将FW替换为修改过的
 - 。 将FW中 print_str("[init] gpio ok\r"); 修改为 print_str("[init] gpio ok >\r"); , FW的长度变化了, 就无法通过XOR校验, 也无法通过CRC32校验(在XOR无法通过后, 就不进行CRC32校验了)
 - 仿真结果,无法通XOR校验

```
VSIM 15> run -all

# Load BooRom Firmware: boot_rom.vmem

# Load HelloWorld Firmware: hello_world.vmem

# Embedded Security BootLoader Demo...

# *FW check(L)

# - FW len: 0X000003F4

# - FW param(L): 0X224AECF8

# - FW calc val(L): 0X1C67ECF8

# FW check(L): Not pass
```

- 将FW中 print_str("[init] gpio ok\r"); 修改为 print_str(">init] gpio ok\r"); FW的长度没有变化了,可以通过XOR校验,但是无法通过CRC32校验
 - 仿真结果,无法通过CRC32校验

```
VSIM 17> run -all
# Load BooRom Firmware: boot_rom.vmem
# Load HelloWorld Firmware: hello_world.vmem
#
# Embedded Security BootLoader Demo...
#
# *FW check(L)
# - FW len: 0X000003F4
# - FW param(L): 0X224AECF8
# - FW calc val(L): 0X224AECF8
# FW check(L): Pass
# *FW check(D)
# - FW param(D): 0X735F9F5F
# - FW calc val(D): 0X3047CFCE
# FW check(D): Not pass
```

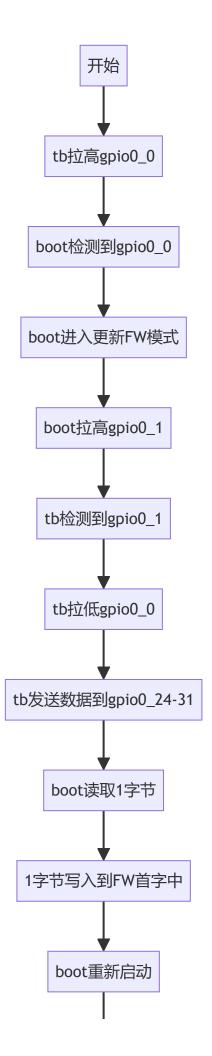
- 模拟boot中update FW存在漏洞,通过io (或例如i2c、spi等)写入了恶意FW。
 - 。将 soc_top_tb.v 内容复制到新建的 soc_top_tb_with_updateFW.v 中,修改部分内容,实现如下测试

```
initial begin
    tb_clock = 1'b0;
    tb_reset = 1'b0;
    tb_uart_rx = 1'b0;
    tb_gpio_i = 32'h000000001;

#1000
    tb_reset = 1'b1;
end
...
always #41.67 tb_clock = ~tb_clock;

always @(posedge tb_clock) begin
    if (tb_gpio_o[1] == 1'b1) begin
        tb_gpio_i = 32'hAA550000;
    end
end
...
```

- soc_top_tb_with_updateFW.v 在复位后一段时间,将gpio0 pin0拉高(置1),然后一直检测 gpio0 pin1上电平
- boot检测到gpio0 pin0高电平,将gpio0 pin1拉高,然后从gpio pin24-31 接收1字节
- soc_top_tb_with_updateFW.v 中检测gpio pin1拉高后,将gpioo pin0拉低,并将1字节数据输出到gpio pin24-31(这里输出的是0xAA55)
- boot接收到1字节后,将这1字节写入到FW的第一个字节中,这样就导致了FW被篡改
- boot更新FW后,跳转到boot启动地址重新启动,并进行完整性度量
- 上面的测试流程描述

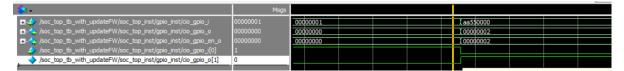




- 仿真结果
 - 串口输出

```
VSIM 21> run -all
# Load BooRom Firmware: boot_rom.vmem
# Load HelloWorld Firmware: hello_world.vmem
# Embedded Security BootLoader Demo...
# update FW ...
#
# update ok, reboot...
#
# Embedded Security BootLoader Demo...
#
# Embedded Security BootLoader Demo...
#
# *FW check(L)
# - FW len: 0X000003F4
# - FW param(L): 0X224AECF8
# - FW calc val(L): 0XA81FECFC
# A time value could not be extracted from the current line
# FW check(L): Not pass
```

■ 波形图,输出与预期一致



Copyright ©2023 3hex, All Rights Reserved.